1 X 射线衍射强度

由于实际晶体不具有理想的完整性,同时入射 X 射线也不可能完全平行和单色,因此测量晶体某一 (hkl) 晶面的某一位置时的衍射强度对于晶体结构的测定未必有意义。对于多晶衍射,通常所测量的是某一衍射面 (hkl) 的积分衍射强度 I_{Σ} 。对于取向完全随机的粉末试样,其衍射峰如图1所示。图中的阴影部分表示积分强度。

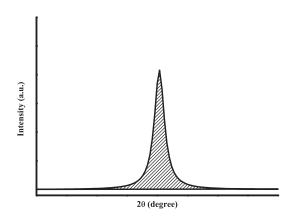


图 1: 粉末衍射峰示意图, 阴影面积为积分强度

多晶 X 射线衍射的积分强度表达式为:

$$I_{\Sigma} = \frac{N^2 e^4 \lambda^3}{32\pi R m_0^2 c^4} I_0 v \cdot M \cdot L_P \cdot F^2 \cdot e^{-2B \sin^2 \theta / \lambda^2} \cdot A^*(\theta) \cdot (PO)$$

式中:

N	单位体积内的晶胞数	λ	X 射线波长
R	照相机(或衍射仪)半径	M	多重性因子
e	电子电荷量	L_P	洛伦兹偏振因子
m_0	电子静质量	F	结构因子
c	光速	B	热学参数
v	受 X 射线照射的试样体积	$A^*(\theta)$	吸收因子 $A(\theta)$ 的倒数
I_0	入射 X 射线的强度	(PO)	择优取向因子

令 $K=\frac{N^2e^4\lambda^3}{32\pi Rm_0^2c^4}I_0v$,在同一实验室条件下 K 为常数,衍射的相对积分强度 I 的表达式为:

$$I = M \cdot L_P \cdot F^2 \cdot e^{-2B\sin^2\theta/\lambda^2} \cdot A^*(\theta) \cdot (PO)$$